Profilo B

Quesito 1

Il candidato descriva un possibile protocollo di preparazione di campioni per TEM e/o SEM nell'ambito della scienza dei materiali

Quesito 2

Il candidato descriva una metodologia di imaging TEM o STEM a sua scelta accoppiata ad una tecnica spettroscopica e/o di diffrazione

Quesito 3

Il candidato descriva le differenze principali tra l'imaging ad alta risoluzione in modalità TEM ed in modalità STEM

Quesito 4

Il candidato descriva i passi principali della procedura di preparazione campioni al FIB